Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/605,454	ZHANG ET AL.
Examiner	Art Unit
Shian T Luono	3728

<u> </u>						
SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
201	714 713 718 722 725	42111125	ste			
	(-)					
	_					
	• .					
			<del></del>			
			*			

Date	Examiner
**	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
<del> </del>			
	!		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-			